

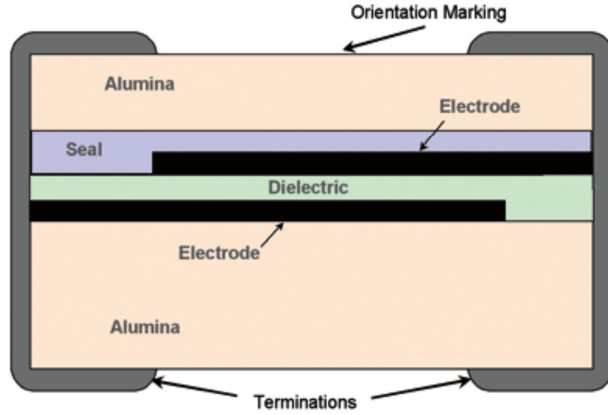
بعض أنواع تقنيات ترسيب السيلكون على مادة عازلة مفرغة من الشحنات في تكنولوجيا الترانزستور^(١) المتأثر بالمجال تشتمل على خطوات إضافية لتصنيع المكثفات بمعاملات منخفضة للجهد ودرجة الحرارة . يمكن إستخدام آليات ترسيب طبقات الترانزستور لتحديد هذه الطبقات . تتحدد طبيعة تكوين المناطق النشطة من عناصر كارب^(٢) وكابن^(٣) بخصائص الترانزستور^(٤) وبالتالي فإن مقدار الطاقة يتغير بتغير التقنيات المستخدمة . أى تغير سيأثر على أداء المكثفات . في الإصدارات العملية التي تشمل آلية كابلكن - يتم تشكيل الأقطاب الكهربائية للمكثف الخطي من طبقة من مادة ذات موصلية (ن⁺) (على سبيل المثال آلية زرع كابلكن) وطبقة من بولى سبيكون (ن⁺) - مقاومة المساحة لهذه الطبقة حوالى ١٦٠ أوم/المربع . بعض التطبيقات الخاصة تتطلب الحد من مقاومة الطفيليات الناجمة عن ذلك بزيادة العرض المحيطة للمنطقة النشطة المزروعة بين منبع ومستنزف الترانزستور^(٥) . ينبغي فى وجود منطقة محيطة من سيليسيد موصلة أن يكون الحد الأدنى للمنطقة المحيطة المزروعة بين المنبع والمستنزف مالا يقل عن ٠.٥ ميكرومتر . في تطبيق نموذجي، يتم إستخدام فلتر تصفية ضيق النطاق للتخفيف من الضوضاء المتولدة عن النطاقات المتعددة لأجهزة الإستقبال وإستخدام مكثف الأغشية الرقيقة عالي الجودة بسبب خصائصه المثالية .

^١ تصميم مكبر للصوت (OTA) operational transconductance amplifier منخفض الجهد والطاقة مستخدماً عملية النفاذ الكامل (Fully Depleted) سليكون على عازل (FDSOI) . التصميم التناظري أثبت قوة في العمليات الرقمية القياسية التناظرية لعقود، ولكن مع تطور التكنولوجيا بشكل جزئي لعملية النفاذ السيلكون على عازل (PDSOI) .
^٢ الإختصار (CAPP) لمكثف بطبقة منشأه من النوع (ب) أسفل اللوحة p-Type Capacitor Bottom Plate

Implant Layer

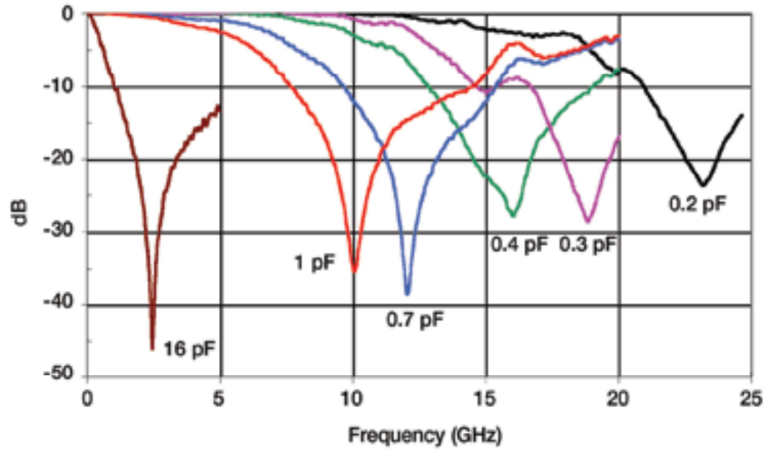
^٣ الإختصار (CAPN) لمكثف بطبقة منشأه من النوع (ن) أسفل اللوحة n-type Capacitor Bottom Plate
CAPN) ، Implant Layer) و(CAPP) يمكن استخدامها لتشكيل المقاومات عالية القيمة باستخدام المناطق النشطة
^٤ الإختصار (CAPLCN) طبقة منشأة نوع (ب⁺) p+ implant نتجت عن كثافة الشوائب . وهى مناسبة لتكوين مكثفات بلوحات سفلية بمعامل للبوابة بقناة بين المنبع والمستنزف بمعامل جهد منخفض capacitor bottom plates
with PSD-dopant gates والمقاومات عالية القيمة .

^٥ يتم إنشاء طبقة المنبع والمستنزف من النوع (ن) (NSD) أولاً ، بعدها طبقة المنبع والمستنزف من النوع (ب) (PSD)



الشكل (٧١-٧) بناء مكثف غشاء رقيق

تتمتع مكثفات الأفلام الرقيقة (الشكل ٧١-٧) بميزة إضافية في الأداء ، حيث يشتمل منحني الخصائص على نقطة توليف واحدة ويرجع ذلك إلى استخدام عناصر ذات طبقة عازلة واحدة كمكثف السيراميك متعدد الطبقات^(٦) .

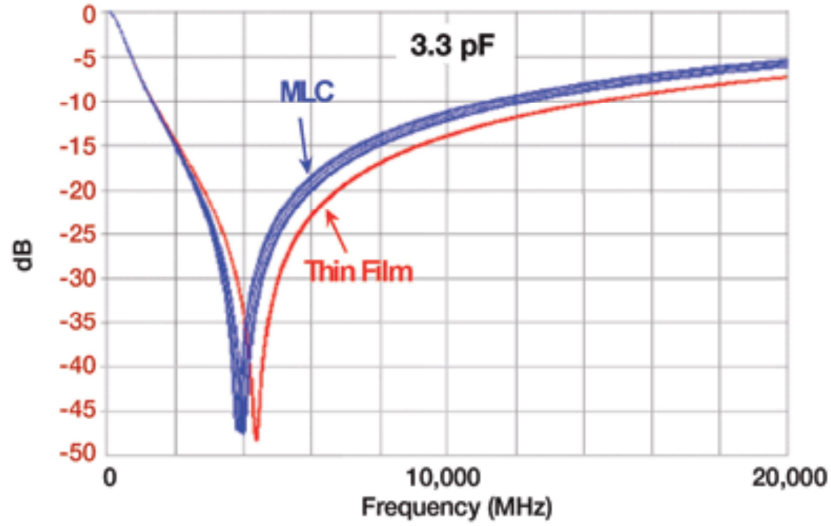


الشكل (٧٢-٧) منحنيات خصائص الفقد لإرسال

يوضح الشكل منحنيات خواص الفقد لعدد قليل من مكثفات الأفلام الرقيقة المستخدمة في الإرسال . كما يوضح تأثير أداء متسق لمكثف الفيلم الرقيق بأقطاب وسمك طبقة أكسيد على

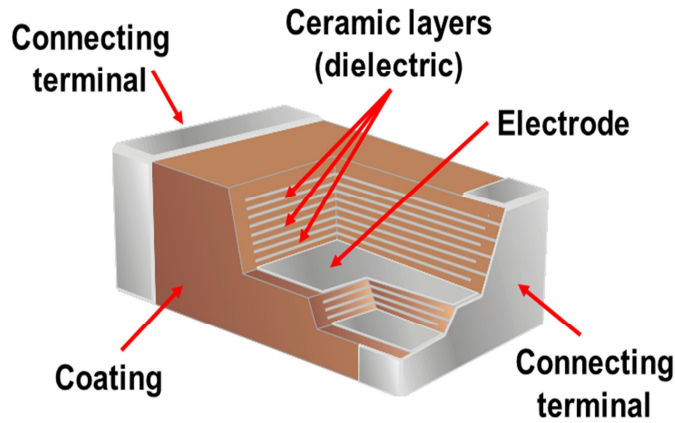
^٦ استجابة نقطة توليف واحدة نتيجة حقيقة أن العناصر تستخدم طبقة عازلة واحدة مثل مكثفات السيراميك متعددة الطبقات (MLCC)

نوعية معامل العازل • من المهم أيضا أن ندرك حدود مكثفات الأفلام الرقيقة المستخدمة كمكثفات ذات نطاق رفض •



الشكل (٧٣-٧) مكثف فيلم رقيق ذو إستجابة تردد متكررة

حيث تتوفر المكثفات بتكنولوجيا الأفلام الرقيقة بقيم منخفضة السعة ولكنها تقتصر على مرشحات الترددات العالية • أما في حالة الترددات المنخفضة يجب إستخدام أساليب التصفية الأخرى عادة بإستخدام مكثفات ترددات الراديو متعددة الطبقات ذات معامل جودة عالية •



الشكل (٧٤-٧) بناء مكثف متعدد الطبقات من سيراميك

٧ - ٣ - ٦ تقنية التناثر لمركبات تيتينات الباريوم لتطبيقات مكثفات الأفلام الرقيقة

تم تطوير أجهزة جديدة وآليات جديدة لترسيب أفلام رقيقة بتقنية التناثر لمادة تيتانات الباريوم . تم ترسيب أفلام رقيقة في درجات حرارة تصل إلى ٩٠٠ درجة مئوية من تارجت من أحد مشتقات الباريوم على أسطح ركائز من السيلكون أو النيكل أو البلاتين وتم دراسة خصائصها باستخدام الأشعة السينية والمسح الضوئي بالمجهر الإلكتروني والأشعة السينية النانومترية للقياس الطيفي . تبين اعتماد تكوين الفيلم والشكل البلوري للمادة المرسبة على درجة حرارة الترسيب والركيزة . يتكون الفيلم في درجات حرارة أعلى من ٦٠٠ درجة مئوية، والطبقات التي ترسبت تألفت من بذور بلورية مع بنية مكعب بيروفسكيتي . تكونت طبقة محسنة على سطح ركيزة من البلاتين عند درجة حرارة ٩٠٠ درجة مئوية، وضغط ١٠ ميلي تور ونسبة أكسجين ١٠% في محيط من الأرجون . يتسبب الأكسوجين الموجود في حجرة التناثر لأكسدة طبقات النيكل حتى في درجة حرارة ٧٠٠ درجة مئوية . تتسبب رفع درجة حرارة عملية الإنتاج حيود أكثر لقمم أكسيد النيكل مع زيادة الكثافة . تم تصنيع مكثفات الأغشية الرقيقة باستخدام ~ ٥٠٠ نانومتر سمك من مركبات المواد العازلة (أكاسيد باريوم - كالسيوم - تيتانيوم - زوركنيوم) (ب ك ت ز)^(٧) وأقطاب عليا وجانبية من البلاتين والنيكل . تعتبر مركبات باريوم - تيتانيوم بالتكوين البلوري المعروف بإسم بيروفسكيتي من أهم مواد السيراميك الكهربائي في الصناعة، تتراوح السماحية النسبية لهذه المركبات من عشرون ألف الى ٣٥ ألف . وظهرت تطبيقات لمكثفات السيراميك متعددة الطبقات^(٢٨) المستخدمة في صناعة الإلكترونيات . يتم تصنيع معظم مكثفات السيراميك متعددة الطبقات باستخدام تقنيات الفيلم السميك ومع ذلك، تتطلب الإحتياجات المستقبلية لصناعة المكثفات طبقات رقيقة جداً التي يصعب تصنيعها بسهولة مع تقنيات الفيلم السميك . وبالإضافة إلى ذلك،

^٧ الأفلام المرسبة عند درجات حرارة حتى ٩٠٠ درجة مئوية من تارجت (BCZTO) من مركبات

Zr0.18O3 Ti0.82 Ca0.04 Ba0.96

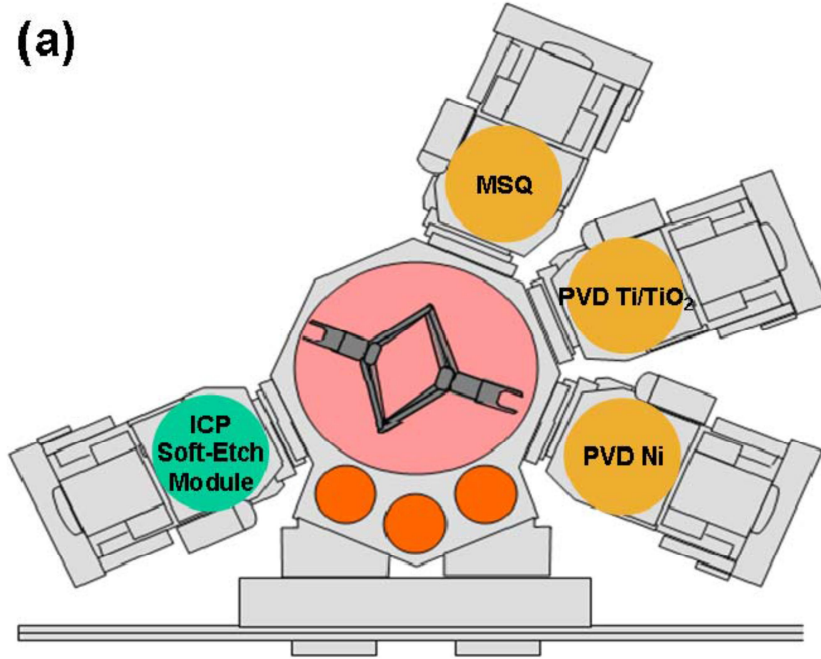
كان هناك إهتمام كبير مؤخرًا في تكنولوجيا النظم في شريحة^(٨) من أشباه الموصلات التي تتضمن عناصر متكاملة مثل المقاومات والملفات والمكثفات المرسبة إما مباشرة في الدوائر المتكاملة قبل أو أثناء التعبئة والتغليف ، أو على ركيزة من السليكون أو الزجاج تشتمل على مكونات مختلفة كثيرة . تطورت التطبيقات الخاصة لتقنيات الأغشية الرقيقة التي هي بالفعل راسخة في صناعة أشباه الموصلات، على سبيل المثال، ترسيب (سائل - جل)^(٩) ، الترسيب بتكنولوجيا التبخير الكيميائي وتكنولوجيا الترسيب الفيزيائي أو المادي، وكل منها قادر على ترسيب طبقات رقيقة بالمقارنة بأساليب الفيلم السميك . كل من هذه التقنيات لترسيب الأغشية الرقيقة لها مزايا وعيوب . ويمكن القول أن تكنولوجيا ترسيب (سائل - جل) تعطى خصائص فيلم ممتاز ولكن الآلية بطيئة نسبيًا .

الترسيب بتكنولوجيا التبخير الكيميائي توفر تقنية ترسيب مثاليه لنسبة العرض إلى الارتفاع وتحقيق أقصى قدر من المساحة السطحية من الأقطاب إلى المادة العازلة مما يحقق زيادة السعة في وحدة مساحة معينة ولكنها تتطلب خليط عالي التكلفة وغالبًا ما يكون كثير السمية أو قابل للاشتعال . أما إذا توفر التارجت المناسب فإن تقنية مجترون التناثر بترددات الراديو تحقق نهج فعال من حيث التكلفة والإنتاجية ونهج نظيف لترسيب مكثفات الأغشية الرقيقة . تقنية التناثر من أهداف متعددة في محيط مفرغ واحد لها القدرة على سرعة وكفاءة ترسيب طبقة بالتكوينات البلورية لمادة التارجت مع نطاق واسع من نسب خلط مكونات التارجت . سنتعرض لنظام جديد لتقنية التناثر في درجات الحرارة العالية قادر على ترسيب مكثفات باريوم تيتينات بتكوين بيروفسكيتي بمعايير إنتاج الأفلام الرقيقة .

^٨ نظم الحزمة (System-in-a-Package (SiP) بمنتجات أشباه الموصلات لإدراج عناصر متكاملة مثل المقاومات والملفات الحث والمكثفات المرسبة إما مباشرة في دائرة متكاملة قبل أو أثناء التعبئة والتغليف أو على ركيزة من السليكون أو الزجاج مكون عليها عناصر كثيرة ومختلفة .

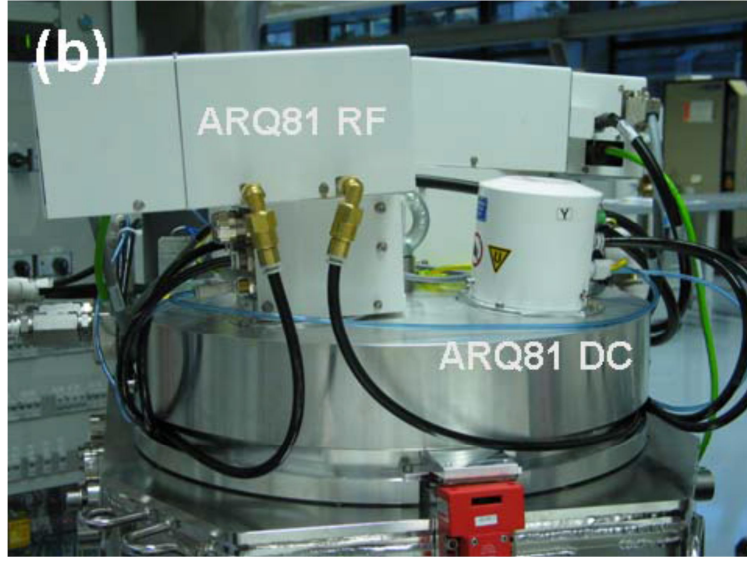
^٩ أسلوب المحلول الجيلاتيني (sol-gel) تقنية لإنتاج مواد صلبة من جزيئات صغيرة . المحلول (sol) تتطور تدريجياً نحو تكوين هلام مثل نظام يحتوي على كل من المرحلة السائلة والمرحلة الصلبة حيث حيز التكوين (morphologies) التي تتراوح من جزيئات منفصلة إلى جزيئات البوليمر المستمرة

(a)



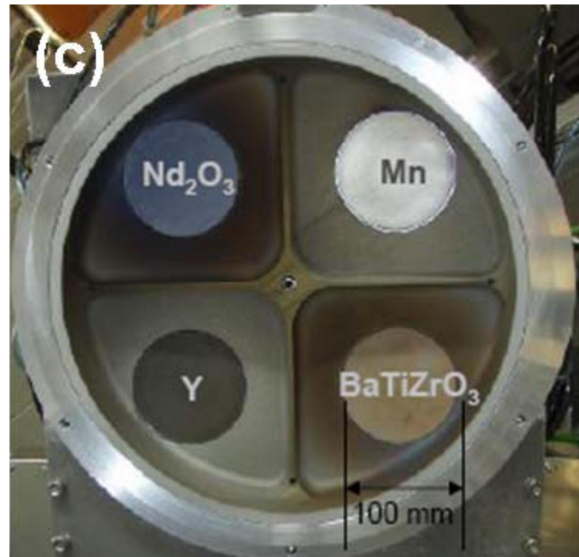
الشكل (٧ - ٧٥ أ) التخطيطي نظام ألي بالكامل

تم استخدام نظام ألي بالكامل ويتم التحكم في وظائفه باستخدام الكمبيوتر . يتألف من وحدة نقل نمطية مركزية محاطة بغرفتين تحميل مفرغين مؤمنين وأربع وحدات إنتاج ووحدات مساعدة إضافية وأيضا نظام للتحكم بالحرارة ووظائف التبريد وذراع روبوتية لنقل الرقائق بين الوحدات النمطية تحت الفراغ (الشكل ٧ - ٧٥ أ) . قبل الترسيب يتم إزالة قدر من سطح الشريحة من أجل إزالة التلوث السطحي . ويتم ذلك في حجرة تفرغ بلازما منخفضة إلى جانب ملفات الحث مع نظام التحيز وتردد ١٣.٥٦ ميغاهرتز متصل على الركييزة . مع وحدتين ترسيب بتكنولوجيا التبخير الكيميائي - أحدهما مجهزة بتارجت تيتانيوم ومصدر كهرباء تيار مباشر نبضي . والوحدة الأخرى مجهزة بتارجت من النيكل ومصدر كهرباء تيار مباشر قياسي لترسيب طبقات متعاقبة من التيتانيوم / أكسيد التيتانيوم والنيكل على التوالي . وقد استخدمت أقطاب سفلية من النيكل والبلاتين . آلية التناثر المستخدمة لترسيب تيتانات باريوم عازلة معدلة تم تصميمها وإعدادها (الشكل ٧ - ٧٥ ب) .



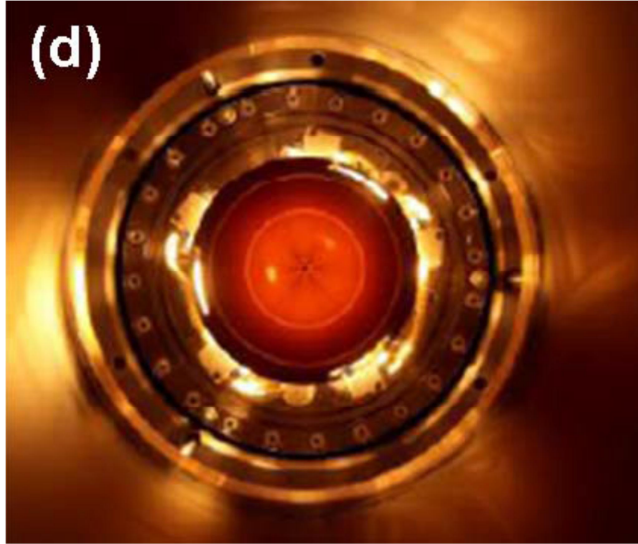
الشكل (٧-٧٥ ب) عرض خارجي لتقنية أورلكون مدعوم بمصدرين للترددات اللاسلكية ومصدرين كهرباء تيار مستمر نبضي

مستخدماً أربعة تارجت كل منها بقطر ١٠٠ مم (الشكل ٧-٧٥ ج). كما تظهر في هذا الشكل درع مصمم خصيصاً لعرقلة خط البصر بين كل من الأهداف الأربعة مما يقلل من التلوث المتبادل بينهما، وحدتين من الأربع مصادر مجهزين بتقنية التناثر بالترددات اللاسلكية حيث أن مادة التارجت تيتينات الباريوم المعدلة وهي من المواد العازلة.



الشكل (٧-٧٥ ج) العرض الداخلي لأهداف متعددة ودرع المصدر

الوحدتين الأخريتين تشتمل على مصدر كهرباء تيار مباشر نبضى لتمكينهم الترسيب من أهداف معدنية فى محيط من الأكسجين أو النيتروجين . الركيزة مدعمة بقرص دوار ساخن جدا قادر على تحقيق درجات حرارة تتجاوز ٩٠٠ درجة مئوية (الشكل ١ د) .

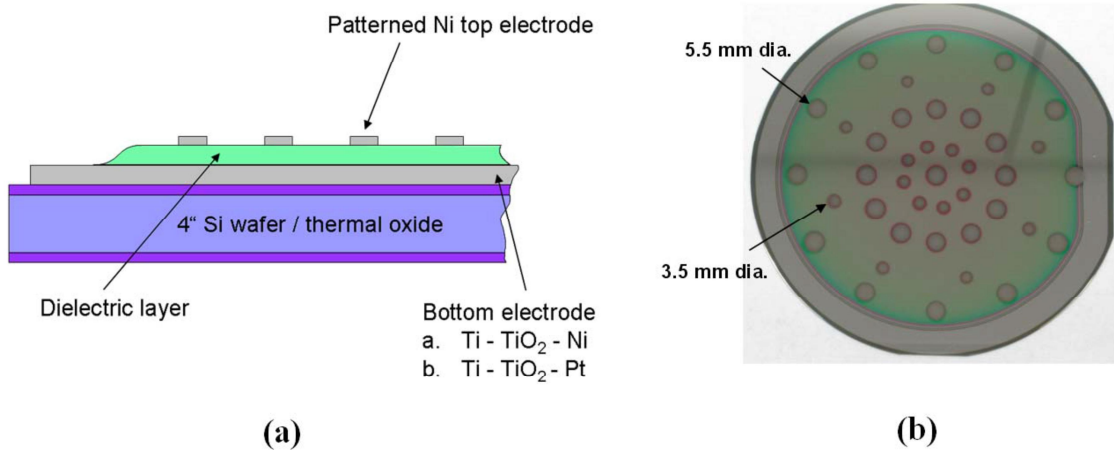


الشكل الشكل (٧-٧٥ د) شكل القرص الدوار من أعلى إلى أسفل ويرى حار جداً في درجة حرارة

تم تصنيع هيكل المكثف كما يلي:

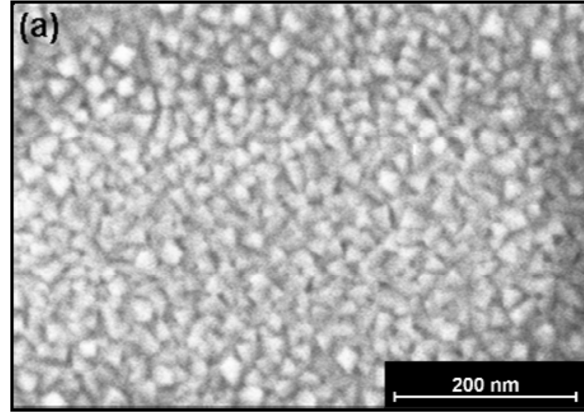
أولاً: يتم ترسيب الأقطاب السفلية بآلية التناثر على شريحة سليكون أو أكسيد السيلكون ٤ بوصة . القطب السفلي المفضل من النيكل ولكن تم ترسيب قطب إضافي من البلاتين لكونه أفضل خاصة لترسيب طبقة رقيقة من التيتانيوم/أكسيد التيتانيوم تحت طبقة البلاتين . طبقة التيتانيوم تساعد على التصاق البلاتين والركيزة وأكسيد التيتانيوم لمنع إستقطاب طبقة التيتانيوم لأي ذرات أكسوجين والذي ينتشر خلال ترسيب البلاتين بآلية التناثر وأيضا لمنع التفاعل بين التيتانيوم والأكسجين والبلاتين . استخدمت طبقة رقيقة من التيتانيوم/أكسيد التيتانيوم تحت طبقة أقطاب النيكل . تم ترسيب أفلام رقيقة من مواد عازلة مثل مركب (أكاسيد باريوم - كلسيوم - زركنيوم - تيتانيوم) بعدة شروط . وأدخلت رقائق مع القرص الدوار بالفعل في درجة الحرارة العملية ويسمح عادة بالبقاء على القرص الدوار لفترة ١٥ دقيقة للوصول إلى توازن حراري قبل الترسيب . سمك الفيلم حوالى ٥٠٠ نانو متر بناء على شروط آلية التناثر المستخدمة وسمك الفيلم المطلوب وزمن العملية يتراوح من ٣ الى ٨

ساعات . أستخدم البلاتين والنيكل لترسيب الأقطاب العلوية . بعد ترسيب المادة العازلة وتبريد الشريحة يتم ترسيب النيكل عن طريق قناع ظل^(١٠) . تم تشكيل القناع ليكون على شكل حلقات متحدة المركز لثقبين مختلفي الحجم قطرها ٣٥ مم و٥٥ مم . تسمح المكثفات الكبيرة بتوفير أفضل للطاقة . يوضح الشكل (٧ - ٧٦ أ) تخطيط لهيكل المكثف كما يظهر الشكل (٧ - ٧٦ ب) صورة لرقاقة أجهزة . الشكل (٧ - ٧٧) ، يظهر صورة مسح ضوئي لسطحين مختلفين لأفلام رقيقة من تيتانات الباريوم تم ترسيبها بآلية التناثر على شريحة رقيقة من السيلكون . أحدهما تم ترسيبها عند درجة حرارة ٨٠٠ درجة مئوية (الشكل ٣ أ) والفيلم الثاني في درجة حرارة الغرفة (الشكل ٣ ب) نلاحظ التباين الكبير في البنية السطحية بينما الشكل (٧ - ٧٧ أ) يبين بوضوح بلورات ، الشكل (٧ - ٧٧ ب) الشكل أساسا بدون ملامح .

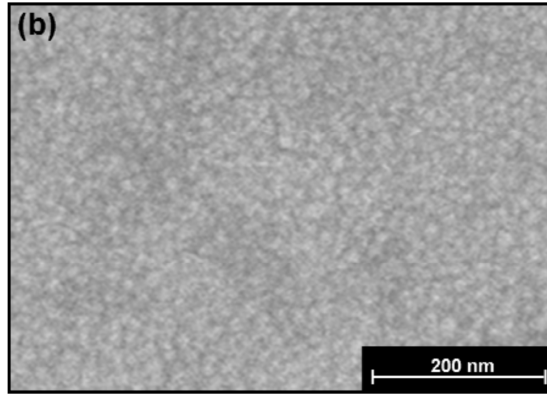


الشكل (٧٦-٧) المقطع العرضي التخطيطي لهيكل مكثف غشاء رقيق الشكل (٢ ب) شريحة أجهزة بعد الترسيب بالتناثر لمادة النيكل للقطب العلوي من خلال قناع الظل يوضح الشكل (٧٨-٧) - نسب عناصر التكوين البلوري في الفيلم المرسب المقارب لنفس التكوين البلوري لمادة التارجت (١٩ و ٢ % باريوم - ٠ و ٨ % كالسيوم - ١٦ و ٤ % تيتانيوم - ٣ و ٦ % زوركيوم و ٦٠ % أكسجين) .

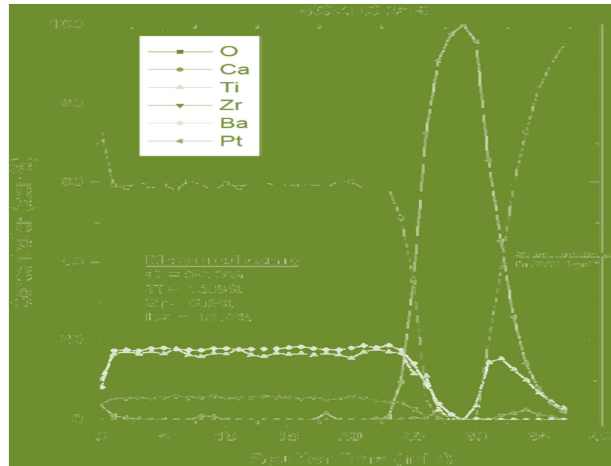
^{١٠} قناع الظل هو أحد التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع أنبوب أشعة الكاثود (CRT) cathode ray tube لأجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر التي تنتج الصور الملونة



الشكل (٧٧-٧ أ) صورة مسح ضوئي لسطح فيلم تم ترسيبه من مركب (أكاسيد الباريوم - الكالسيوم - زنك - تيتانيوم) عند درجة حرارة ٨٠٠ درجة مئوية. تظهر البلورات واضحة



الشكل (٧٧-٧ ب) صورة مسح ضوئي لسطح فيلم تم ترسيبه من مركب (الباريوم - الكالسيوم - زنك - تيتانيوم) عند درجة حرارة الغرفة العادية



الشكل (٧٨-٧) نسب تكوين مواد الفيلم المرسب سمك ٥٠٠ نانو متر من (أكاسيد الباريوم - الكالسيوم - زنك - تيتانيوم) مع أقطاب من البلاتين ومساحته ٦٠٠ ميكرومتر مربع

• الخواص الكهربائية لمكثفات الأفلام الرقيقة

بقياس السعة والمقاومة المتوازية لمكثفات الفيلم الرقيق من مادة عازلة سمكها ~ ٥٠٠ نانومتر عند إشارة صغيرة (٥٠ ميلي فولت، 20 هرتز). من هذه النتائج يمكن حساب معامل العزل والمقاومة النوعية لأفلام تيتانات باريوم المعدلة. كما أظهرت جميع المكثفات تيارات تسرب عالية بسبب شروط الترسيب. لوحظ العديد من المقاومات النوعية بقيم نموذجية لمواد أشباه الموصلات كما يمكن تصنيف أفضل الأفلام باعتبارها "عوازل مسربة"^(١١) تم قياس الثوابت الزمنية (مقاومة x مكثف) للمكثفات عند إشارة صغيرة وكانت في نطاق ٣٠ إلى ٥٠ ثانية. وكان هناك فرق كبير في السعة بين المكثفات ذات الأقطاب السفلية من النيكل والبلاتين في حالة إضافة أكسوجين بغرفة التناثر. وهذا يعزى إلى أكسدة النيكل عند تعرضها للأكسجين في درجات حرارة عالية. أكسيد النيكل شبه العازل الذي يتكون على الواجهة بين قطب النيكل السفلي ومكونات الفيلم العازلة (أكاسيد الباريوم - الكالسيوم - زنك - تيتانيوم) ويعتقد أنها تتصرف كمكثف على التوالي - مما يؤدي هذا إلى الحد من فاعلية السعة الكلية للمكثف.

$$C_{eff} = \frac{C_{BCZTO} C_{IF}}{(C_{BCZTO} + C_{IF})} \quad \text{المعادلة (٧-١٩)}$$

حيث (C_{eff}) هي السعة الفعلية و(C_{BCZTO}) السعة الناتجة من المادة العازلة و(C_{IF}) السعة الإضافية نتيجة أكسدة سطح فيلم النيكل. تسلك الفراغات المملوءة بالأوكسجين خواص كأنها إلكترون مانح في تيتانات باريوم مما يؤدي إلى زيادة الموصلية الكهربائية. زيادة طفيفة في الأكسوجين بنسبة حتى ١٥% تتسبب في زيادة المقاومة النوعية للفيلم المرسب (ب - ك - ز - ت) عند ٧٠٠ درجة مئوية ولكن في ٩٠٠ درجة مئوية، كانت النتائج مماثلة للأفلام المرسبة في محيط التناثر بنسبة أوكسجين ١٠% . خلط أوكسجين

^{١١} الثقوب هي السر للعزل الخالي من التسرب (leak-free insulation) مثلا نموذج ومادة قرص العسل عالية العزل (highly insulating honeycomb material) يمكن أن تسمح للدوائر المتكاملة في الإلكترونيات الدقيقة لتكون صغيرة الأبعاد في التصنيع ترفع قدرات تكنولوجيا الرقائق الدقيقة والكمبيوتر.

مع غاز التناثر فى وجود ضغط مرتفع ينتج عنه معدلات الترسيب أقل . أثبتت آلية التناثر بترددات الراديو فى غرفة تناثر محكمة أنها أنسب طريقة لترسيب أفلام رقيقة من مواد عازلة . النظام المستخدم يمكنه إضافة شوائب لمادة مثل تيتانات الباريوم مما يسمح للتحقق من قيم الشوائب على السماحية النسبية للعازل والخصائص الكهربائية الأخرى . حالما يتم التعرف على تكوين الفيلم الأمثل، فالأفضل التبديل إلى نظام تقليدى للتناثر مع تارجت واحد مستوى ونظرا لإرتفاع معدلات الترسيب وتوجيهها نحو أفضل إستخدام للتارجت تبعا الى التجهيزات القياسية . أظهرت الأفلام المرسبة من (أكاسيد ب ك ز ت) تسرب كهربائياً . ربما بسبب العديد من فراغات الأكسجين الناشئة أثناء نمو الفيلم . ومن المعروف أن كل إضافة لشوائب والتأكسد أو الحد من درجة حرارة المرتفعة للتسخين تؤثر على موصلية المواد العازلة للكهرباء القائمة على تيتانات باريوم . مركبات تيتانات باريوم ومشتقاتها مع هيكل بيروفسكييتي تعتبر أهم مواد السيراميك الكهربائى العازلة فى الصناعة . هذه المواد تستخدم على نطاق واسع كمكثفات عازلة بسبب إرتفاع ثابت العزل كما تستخدم أيضا فى تصنيع العناصر التى تتأثر بالضغط (بيزو كهربائية)^(١٢) وعناصر الإنذار بالحريق (بيروكهربائية)^(١٣) كما تستخدم فى البصريات الكهربائية . المواد المماثلة تشكل أساسا وحدات تخزين الطاقة الكهربائية^(١٤) والتى تستخدم فى تطبيقات المركبات الكهربائية مع كثافة الطاقة أكبر من

^{١٢} بيزوكهربية (Piezoelectricity) هى الشحنة الكهربائية المتراكمة فى المواد الصلبة استجابة لتطبيق الضغط الميكانيكي . مصطلح بيزوكهربية تعنى توصيل كهربائى نتيجة ضغط . عناصر الإستشعار البيزوكهربية تستخدم تأثير بيزوكهربية (piezoelectric effect) لقياس التغيرات فى الضغوط ، التسارع (acceleration) درجات الحرارة والإجهادات أو القوى بتحويلها الى شحنات كهربائية . بيزو (piezo) كلمة يونانية بمعنى ضغط أو العسر (squeeze) .

^{١٣} بيروكهربية (Pyroelectricity) قابلية مواد معينة لتوليد جهد مؤقت عند تسخينها أو تبريدها . التغير فى درجات الحرارة يعدل أماكن الذرات قليلاً داخل البنية البلورية، مما يغير الإستقطاب فى المواد . يغير هذا الإستقطاب ويسبب إرتفاع الجهد خلال البلورة . بيرو (Pyro) كلمة يونانية بمعنى نار أو حريق .

^{١٤} عناصر تخزين الطاقة أو الوسط الفيزيائى لتخزين الطاقة للقيام بعملية مفيدة فى وقت لاحق . يسمى عنصر تخزين الطاقة أحيانا مرجم (accumulator) . أشكال عديدة من الطاقة تحقق وظائف مفيدة مثل التدفئة أو التبريد لتلبية الاحتياجات المجتمعية . أشكال هذه الطاقة تشمل الطاقة الكيميائية وطاقة الجاذبية (gravitational potential energy) والقدرة الكهربائية، مجالات كهربائية والتغير فى درجات الحرارة والحرارة الكامنة (latent heat) والطاقة الحركية

٣٠٠ وات - ساعة/كجم . أعلى بكثير من بطاريات الليثيوم-أيون والمكونات الكهربائية المستخدمة عادة في السيارات الكهربائية الهجينة . تعتمد القدرة على تخزين الكميات الكبيرة من الطاقة في مكثفات السيراميك الكبيرة المتعددة الطبقات^(٢٨) على المادة العازلة للحفاظ على معامل العزل عالي جداً في المجالات الكهربائية العالية . يمكن استخدام الأحجام الصغيرة من وحدات تخزين الطاقة الكهربائية كمكثفات تخزين الطاقة و"البطاريات الإلكترونية" وفي تطبيقات نظم الحزمة . استخدمت مركبات تيتانات الباريوم المطعمة والمرسبة باستخدام تقنيات الأفلام الرقيقة للمكثفات للترددات العالية والمكونات الإلكترونية السلبية وبطاريات تخزين الطاقة القابلة لإعادة الشحن مثل بطاريات الفيلم الرقيق من الليثيوم وفي المستقبل غير البعيد جداً مكثفات الأفلام الرقيقة السوبر في حزم الدوائر المتكاملة متعددة الوظائف . هذه النظم يمكن أن تكون مفيدة للغاية في حالة تشكيل شبكة من أجهزة الاستشعار المتمتعة ذاتياً لوضع معلومات عديدة حول العالم ، تمكنا من الكشف مثلاً عن حرائق الغابات ومكافحتها . التلوث والمرض وحتى تساعد في التنبؤ بالزلازل . وحدة تخزين الطاقة لها كثافة طاقة أعلى بكثير من بطارية ليثيوم الأفلام الرقيقة، كثافة الطاقة ودورة الحياة لمكثف الإلكترونيات غير مكلفة - المواد غير الخطرة مثل تيتانات باريوم المطعم والنيكل سيكون له أثر كبير لتطبيقات أجهزة الاستشعار ذاتية الطاقة التي يمكن أن تعمل إلى أجل غير مسمى باستخدام حصاد الطاقة من البيئة المحيطة بالطاقة الشمسية المتكاملة وعناصر البيزو كهربائية أو الأجهزة الحرارية . باستخدام تقنيات التناثر بالتبخير لترسيب هذه المواد مع حزم أشباه الموصلات يمكن أن يكون من الأفضل تصنيعها في إحدى الشركات المصنعة للعناصر المتكاملة . وفي المقابل فإنة من الأفضل تصنيع بطاريات ليثيوم الفيلم الرقيق و/أو المكثفات سوبر الكهروكيميائية في مكان آخر حيث يمكن أن تسبب الفلزات القلوية أداء خطير وتسفر عن مشاكل منها تلوث عملية إنتاج الترانزستور (معدن-أكسيد-سيلكون) أو على مرافق إنتاج الدوائر المتكاملة الأخرى . على الرغم من أنه بذل الكثير من الاهتمام

(kinetic energy) . يشتمل تخزين الطاقة تحويل الطاقة من شكل يصعب تخزينه مثل الكهرباء والقدرات الكهربائية الى أشكال أكثر سهولة أو قابلة للتخزين إقتصادياً .

لسلوك تيتانات باريوم والمواد العازلة ذات الصلة عند ترددات أعلى من ١٠ هرتز. إذا أريد لهذه المواد أن تعمل بشكل فعال في البطاريات الإلكترونية فمن المهم تمييز سلوكها مع الترددات المنخفضة وأدائها مع التيار المباشر على الشكل التالي:

١. ضرورة التعرف على السعة الإضافية وبيانات المقاومة المتوازية التي تم قياسها عند

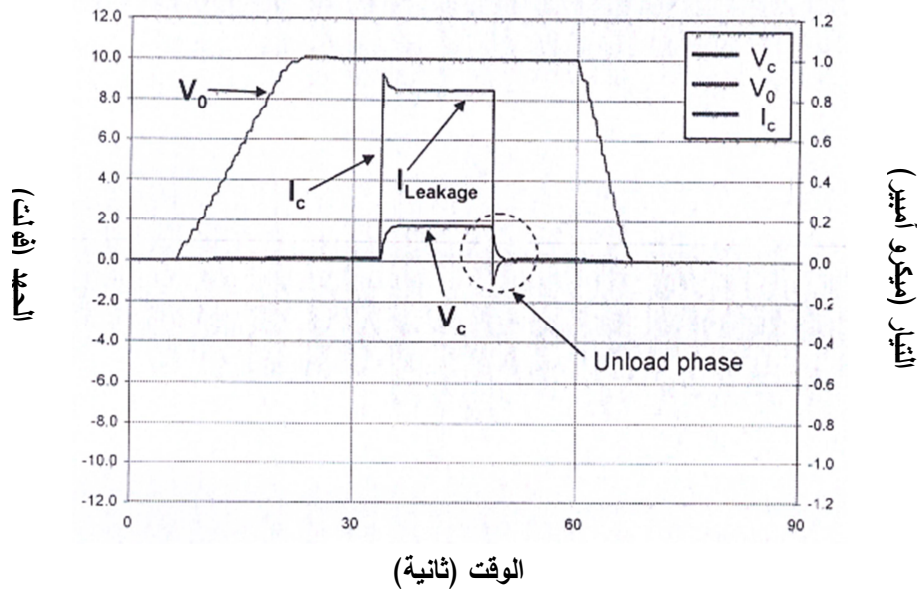
تحيز مختلف لمجالات التيار المباشر .

٢. تحديد قيم انهيار العزل الكهربائي للمواد

٣. تحديد قيم ثابت العازل كدالة للترددات المستخدمة حتى ١ ميغا هرتز

٤. تحديد قيم الإستقطاب مقابل المجال الكهربائي المكتسب باستخدام دوائر البرج^(١٥)

٥. تحديد بيانات تحميل/إلغاء تحميل التيار المباشر باستخدام دائرة كهربائية بسيطة؛



الشكل (٧-٧٩) اختبار الشحن/تفريغ للتيار المستمر مع مكثف = ٣٣٠ نانو فاراد ومقاومة تسريب ٢ ميغا أوم (مكثف تجاري)

^{١٥} دائرة سوير-برج (Sawyer-Tower) بسيطة تسمح بقياس جميع الجوانب لخصائص المكثف الفيروكهربية. باستخدام دائرة سوير-برج ومكثف (AD capacitor) يمكن قياس خواص التباطؤ الاستقطاب (Polarization Hysteresis) والتبديل وعدم تبديل نصف الحلقات (Switching and Non-switching Half-Loops) والإجهادات (Fatigue) والإحتفاظ بحقوق (Retention) البصمة (Imprint)

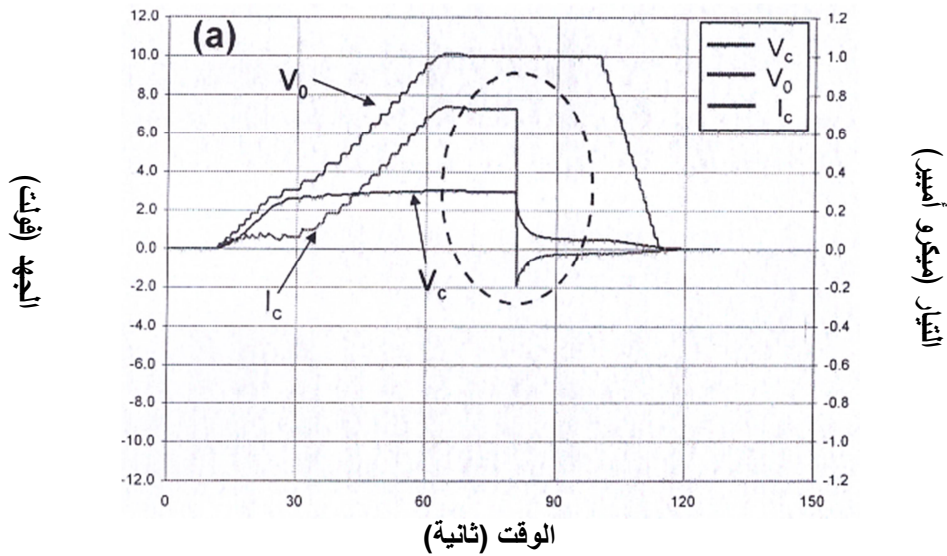
لإستخدام المكثف كبطارية إلكترونية، يجب تخزين وتفريغ الطاقة تحت ظروف التيار المباشر .

عن طريق دائرة تسمح أن يتم شحن المكثف من خلال مقاومة قياسية قيمتها ١٠ ميغا أوم مع جهد معين من مصدر تيار مباشر . بملاحظة التيار في الدائرة والجهد الواقع على لوحى المكثف ، يمكن قياس الطاقة المخزنة فى مكثف الفيلم الرقيق كالتالى:

أولاً، محاكاة الدائرة المكافئة لمكثفات الأفلام الرقيقة بمقاومة قياسية قيمتها ٢ ميغا أوم ومكثف ٣٣٠ نانو فاراد على التوازي .

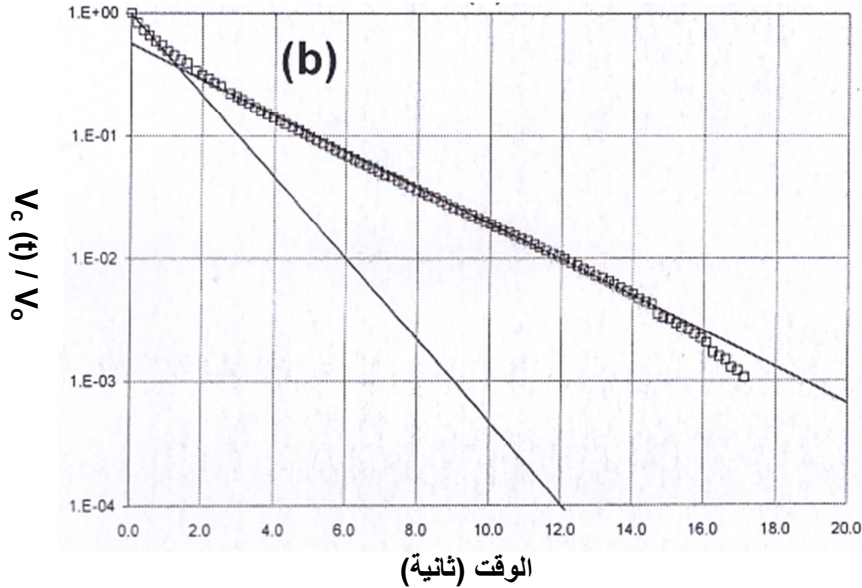
ثانيا : فصل المصدر الكهربائى ومفتاح التبديل عن المكثف ويسمح للمكثف بالتفريغ من خلال المقاومة القياسية . يوضح الشكل (٧ - ٧٩) هذه الظاهرة كإنعكاس فوري للتيار (I_c) متبوع بإضمحلال بطيء للتيار (I_c) والجهد (V_c) حتى قيمة الصفر . من خلال دمج حاصل ضرب الجهد (V_c) والتيار (I_c) مع الزمن

$$\int V_c(t) \times I_c(t) dt \quad \text{المعادلة (٧-٢٠)}$$



يوضح الشكل (٧ - ٨٠) بيانات مشابهة لمكثف مصنع بقطب سفلى من البلاتين ، وقطب علوى من النيكل ومادة عازلة تيتانات باريوم المرسبة عند درجة حرارة ٩٠٠ درجة مئوية وخليط من غاز التناثر ١٠% أوكسجين و ٩٠% أرجون . من الجدير بالذكر أن الجهد

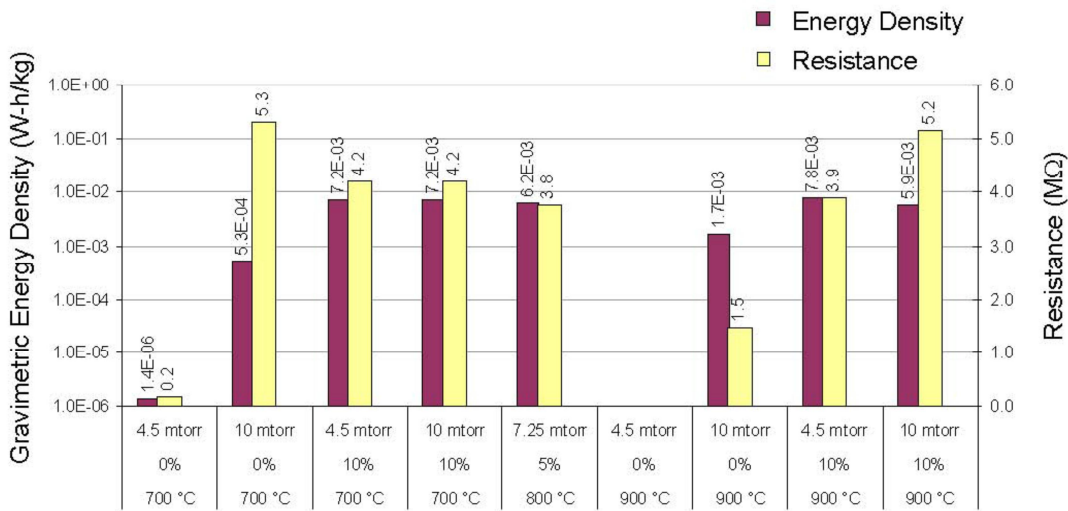
على المكثف لم يتناقص بشكل مضاعف إلى الصفر كما كان متوقع ولكن بدلاً من ذلك يبدو أن هناك آليتان للتفريغ منفصلتين مشاركتين مع معدلات ترسيب مختلفة (الشكل ٧ - ٨٠ ب) ربما كان هذا بسبب إسترخاء المجال .



الشكل (٧-٨٠) بيانات الشحن/تفريغ للتيار المستمر (ب) السلوك إضمحلال الجهد للمكثف بقطب سفلى بلاتين ومادة عازلة مرسبة (أكاسيد ب ك ز ت) عند درجة حرارة ٩٠٠ مئوية وضغط ١٠ ميلي تور وخليط من غاز التناثر ١٠% أوكسجين و ٩٠% أرجون وقطب علوى من النيكل

فى جميع الحالات فإن الطاقة المخزونة فى مكثف الفيلم الرقيق قليلة- الطاقة القصوى المحددة 8×10^{-3} وات-كجم/ساعة اعتماداً على كتلة العازل المقدره فقط ، ومن الجدير الملاحظة أيضاً أن أفضل مكثفات (أكاسيد ب ك ز ت) لها تسريب كهربائى مما يجعلها ليست ذات فائدة عملية حقيقية فى تطبيقات البطاريات الإلكترونية . عند جهد ١٠ فولت يتراوح التيار المتسرب من ٢ الى ٥٠ ميكرو أمبير المقابل لكثافة تيار متسرب من ٨ الى ٢٠٠ ميكرو أمبير/سم^٢ وأكبر مقاومة داخلية كانت حوالى ٥ ميغا أوم .الطاقات المحددة اعتماداً على كتلة العازل المقدره فقط والمقاومة الداخلية للمكثفات الفيلم الرقيق المرسب من مركبات تيتانات الباريوم المطعمة مع إختلاف شروط التناثر موضحة فى الشكل (٧ - ٨١) . مكثفات الأفلام الرقيقة من مواد ثانى أكسيد السيلكون أو أكسيدات الألومنيوم لها قيم إنهيار عالية جداً تصل الى أكبر من ٥ ميغا فولت/سم يؤدي هذا إلى تحديد الحد

الأعلى لكثافة الطاقة من ٣ و ١ و ٦ و ٧ جول/سم^٣ لمعامل عزل من ٣ و ٩ و ٤ و ٨ على التوالي ، عند مجال كهربائي شدته ٣ ميغا فولت/سم . أكاسيد التيتانيوم بمعامل عزل يساوي ٢٦ لها كثافة طاقة ٢١ جول/سم^٣ لنفس شدة المجال الكهربائي . كثافة الطاقة هذه مقابلة الى ٨٦ و ١٠٨٦ و ١٨٣ و ٥ - كجم/ساعة على التوالي .



الشكل (٧-٨١) الطاقات المحددة والمقاومة الداخلية للمكثفات الفيليم الرقيق المرسب من مركبات تيتانات الباريوم المطعمة مقابل شروط ترسيب المواد العازلة

مكثفات تيتانات باريوم المطعمة بمعامل عزل حتى ٣٣٥٠٠ وأيضا إلى حد كبير أقل من كثافة الطاقة لبطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن وبطاريات فيلم الليثيوم الرقيق . ولذلك فمن المفيد كيفية إضافة طاقة يمكن تخزينها في مواد ذات قطبية مثل تيتانات الباريوم ومشتقاتها بالتكوين البلوري بيروفسكييتي . المجال المستخدم على الرغم من شدة الإنهيار كانت ٢٠٠ كيلو فولت/سم ، الأفلام التي وقعت تحت هذا الضغط عند المجالات المرتفعة أظهرت أنها تتحلل بتكرار التطبيق . للمكثفات المستوية حيث سلوك المواد العازلة يظل خطي حتى جهد الإنهيار، تحسب الطاقة المخزونة لكل وحدة حجم من المادة العازلة بوحدات الجول/م^٣

$$ED = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r V^2 \quad (\text{المعادلة } ٧-٢١)$$

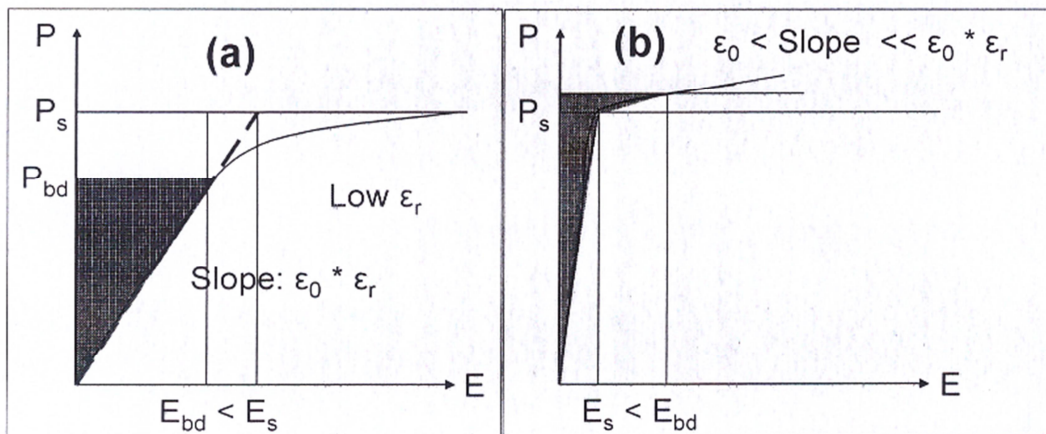
حيث (ED) كثافة الطاقة الحجمي و(ϵ_r) معامل العزل للمادة و(ϵ_0) معامل العزل في الفراغ ويساوي 8.854×10^{-12} فاراد/متر و(V) الفرق في الجهد على سطح المكثف بالفولت . إذا إستمر معامل العزل (ϵ_r) بشكل خطى حتى جهد إنهيار المادة ، كثافة الطاقة القصوى التى يمكن تخزينها فى مثل هذا النوع من المكثفات محدودة قوة العزل الكهربائي على النحو التالى:

$$ED_{max} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r V_{bd}^2 \quad (\text{المعادلة } 22-7)$$

حيث (ED_{max}) كثافة الطاقة الحجمي القصوى و(V_{bd}) جهد الإنهيار للمادة الخطية . كثافة الطاقة لمثل هذا المكثف تتناسب طرديا مع معامل العزل (ϵ_r) عند جهد إنهيار محدد . معظم المواد العازلة لها سماحية نسبية بين 1 و 100 . للمواد العازلة الإفتراضية بسماحية نسبية 100 وسلوكها خطى حتى شدة مجال كهربائي 3 ميغا فولت/سم ، فإن كثافة الطاقة المقابلة حوالى 4 و 22 وات-كجم/ ساعة . بإستخدام العلاقة الرياضية المعروفة للشغل الناتج من حركة الجسيمات المشحونة فى المجال الكهربائي:

$$W = q \cdot E \cdot \delta \quad (\text{المعادلة } 23-7)$$

حيث (δ) مسافة الحركة ويمكن حسابها لشدة مجال 3 ميغا فولت/سم . فإن أقصى شغل مرتبط بالإستقطاب لمكعب تيتانات باريوم يساوي 9 و 2 كيلو جول/مول كقاعدة عامة ،



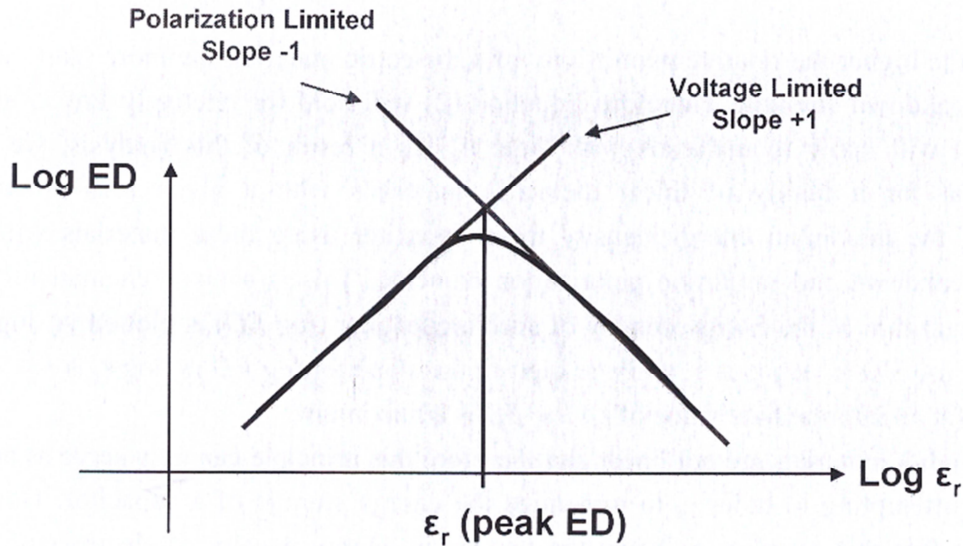
الشكل (٨٢-٧) تمثيل بياني للإستقطاب مقابل شدة المجال الكهربائي حيث الطاقة المخزونة محددة بنقطة إنهيار المادة العازلة ($E_{bd} < E_s$) - (ب) كما فى الشكل (أ) ولكن الطاقة المخزونة محددة بنقطة تشبع الإستقطاب ($E_s < E_{bd}$) .

المكثفات المصنعة بمواد عازلة لها سماحية نسبية عالية ليس لها كثافة طاقة عالية ويمكن الوصول الى ذلك عن طريق مطابقة (ϵ_r) و (V_{bd}) على نحو مناسب . فى حالة مكثف مستوى بعازل إفتراضى له سلوك خطى حتى مجال الإنهيار - يوضح الشكل (٧ - ٨٢) تمثيل بيانى للإستقطاب مقابل شدة المجال الكهربائى لمثل هذا المكثف . يمكن حساب كثافة الطاقة القصوى للمكثف . فى حالة العازل الإفتراضى حيث السماحية النسبية كبيرة وتتغير تقريبا بشكل خطى مع شدة المجال الكهربائى المستخدم حتى نقطة تشبع الإستقطاب ثم تتناقص إلى حد كبير حتى تصل الى قيمة جهد الإنهيار (V_{bd}) والموضح بالشكل (٧ - ٨٢ ب) . فى هذه الحالة كثافة الطاقة القصوى للمكثف سوف تكون مقيدة بنقطة تشبع الإستقطاب للمادة العازلة وهكذا فهى ملائمة للتعبير عن كثافة الطاقة لمثل هذا المكثف من حيث الاستقطاب:

$$ED_{max} = \frac{1}{2} P_s^2 (\epsilon_0 \epsilon_r)^{-1} \quad \text{المعادلة (٧-٢٤)}$$

حيث (P_s) تشبع الإستقطاب . بالنظر فى المعادلة (٧-٢٢) والمعادلة (٧-٢٤) حيث كثافة الطاقة القصوى محدودة بجهد الإنهيار للمادة العازلة وتتناسب مع معامل العزل (ϵ_r) ومع ذلك حيث كثافة الطاقة القصوى محدودة بنقطة تشبع الإستقطاب للمادة العازلة (المعادلة ٧ - ٢٤) ، التى تتناسب عكسيا مع معامل العزل (ϵ_r) . فى هذه الحالة ينتج إرتفاع فى معامل العزل للمادة عند كثافة طاقة قصوى أقل . عادة ، معامل العزل المرتفع للمواد العازلة يميل للوصول لحالة التشبع عند قيم أقل من جهد الإنهيار . وبالتالي المعادلة (٧-٢٢) تستخدم لمعامل العزل المنخفض للمواد بينما (٧-٢٤) تستخدم للمواد ذات معامل عزل مرتفع . ولذلك يمكننا أن نستنتج أن مجموعة من المواد العازلة للكهرباء ذات السلوك الخطى مع جهد الإنهيار والإستقطاب ، كثافة الطاقة القصوى للمكثف بإستخدام هذه المواد ينتج عنه إنهيار المادة العازلة وتشبع الإستقطاب بالتزامن . وهذا يظهر تخطيطياً فى الشكل (٧ - ٨٣) حيث اللوغاريتم لكثافة الطاقة لمثل هذا المكثف $(\log ED)$ مقابل لوغاريتم معامل العزل عند معامل عزل المادة (ϵ_r) منخفض . من الشكل (٧ - ٨٣) يتبين

أن ميل اللوغاريتم لكثافة الطاقة مقابل لوغاريتم معامل العزل (ϵ_r) يساوى ١ عند نقطة التقاطع في منتصف قيمة معامل العزل نجد لوغاريتم كثافة الطاقة هو الأكبر.



الشكل (٧-٨٣) رسم لوغاريتم كثافة الطاقة مقابل لوغاريتم معامل العزل النسبى لمجموعة مواد مع جهد الإستقطاب والإنهيار

References

1. Bhalla, A.S.; Guo, R.; Roy, R. The perovskite structure—A review of its role in ceramic science and technology. *Mat. Res. Innovat.* 2000, 4, 3–26.
2. Hansen, P. Multilayer capacitor comprising barium-titanate doped with silver and rare earth metal. U.S. Patent 6,078,494, 20 June 2000.
3. Kishi, H.; Mizuno, Y.; Chazono, H. Base-metal electrode-multilayer ceramic capacitors: past, present and future perspectives. *Jpn.J.Appl.Phys.* 2003, 42, 1–15.
4. Weir R.D.; Nelson, C.W. Electrical-energy-storage unit (EESU) utilizing ceramic and integrated-circuit technologies for replacement of electrochemical batteries. U.S. Patent 7,033,406, 25 April 2006.
5. Torres, E.O.; Rincón-Mora, G.A. Energy-harvesting system-in-package (SiP) microsystem. *ASCE J. Energy Eng.* 2008, 134, 121–129.